

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH (C.1.13)***

Judul karya ilmiah (artikel) : Forensic SIM Card Cloning Using Authentication Algorithm
 Jumlah Penulis : 3 Orang
 Nama Penulis : Nuril Anwar, Imam Riadi, Ahmad Luthfi
 Status Pengusul : Penulis pertama / Penulis ke dua / penulis korespondensi **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : International Journal of Electronics and Information Engineering (IJEIE)
 b. No ISSN : 2313-1527 (Print); 2313-1535 (Online)
 c. Vol, No, Bulan, Tahun : Volume 4 No. 2, June 2016
 d. Penerbit : Jalaxy Technology Co., Ltd., Taiwan
 e. DOI artikel (jika ada) : 10.6636/IJEIE.201606.4(2).03
 f. Alamat web jurnal : <http://ijeie.jalaxy.com.tw/contents/ijeie-v4-n2/ijeie-2016-v4-n2-p71-81.pdf>
 g. Terindeks Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di...**
 Google Scholar, Airiti Library, Digital Object Identifier (DOI), International Innovative Journal Impact Factor (IJIF), Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
(beri v pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi**
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2				1,6
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6				4,8
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6				5,4
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		6				4,8
Total = (100%)		20				16,6
Nilai Pengusul		4				3,32

Komentar Peer
Review

1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :

- Judul kurang sesuai dengan isi artikelnya

2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan :

lingkup dan pembahasan kurang mendalam

3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :

Data dan metodologi kurang mutakhir

4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :

sitasi pustaka dan Gambar masih belum benar

5. Indikasi plagiasi :

Tidak/belum ditemukan adanya plagiasi

6. Kesesuaian bidang ilmu :

Sudah sesuai dengan bidang ilmunya

Yogyakarta, 5 Juli 2017
Reviewer 1/2 *

Nama : Dr.techn. Ahmad Ashari, M.Kom.
NIP/NIY : 196305021990031005
Bidang Ilmu : Ilmu Komputer
Jabatan Akademik : Lektor Kepala
Unit Kerja : Departemen Ilmu Komputer dan
Elektronika (DIKE), UGM, Yogyakarta

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah

** coret yang tidak perlu

*** nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus

**LEMBAR HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH: JURNAL ILMIAH (C.1.13)***

Judul karya ilmiah (artikel) : Forensic SIM Card Cloning Using Authentication Algorithm
 Jumlah Penulis : 3 Orang
 Nama Penulis : Nuril Anwar, Imam Riadi, Ahmad Luthfi
 Status Pengusul : Penulis pertama / Penulis ke dua / penulis korespondensi **
 Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : International Journal of Electronics and Information Engineering (IJEIE)
 b. No ISSN : 2313-1527 (Print); 2313-1535 (Online)
 c. Vol, No, Bulan, Tahun : Volume 4 No. 2, June 2016
 d. Penerbit : Jalaxy Technology Co., Ltd., Taiwan
 e. DOI artikel (jika ada) : 10.6636/IJEIE.201606.4(2).03
 f. Alamat web jurnal : <http://ijeie.jalaxy.com.tw/contents/ijeie-v4-n2/ijeie-2016-v4-n2-p71-81.pdf>
 g. Terindeks Scimagojr/Thomson Reuter ISI Knowledge atau di...**
 Google Scholar, Airiti Library, Digital Object Identifier (DOI), International Innovative Journal Impact Factor (IJIF), Directory of Research Journals Indexing (DRJI)

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah :
(beri V pada kategori yang tepat)

- Jurnal Ilmiah Internasional/Int. Bereputasi**
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional/ Nasional Terindeks di DOAJ, CABI, COPERNICUS**

Hasil Penilaian Peer Review :

Komponen yang dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isikan di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindeks DOAJ dll	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2				1,5
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6				5,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6				5,5
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		6				5
Total = (100%)		20				17,5
Nilai Pengusul		4				3,5

<p>Komentar Peer Review</p>	<p>1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :</p> <p>Terdapat kesesuaian antara isi, tujuan dan kontribusi penelitian</p> <p>2. Tentang ruang lingkup & kedalaman pembahasan :</p> <p>kontribusi teori dan praktek telah diungkapkan</p> <p>3. Kecukupan dan kemutakhiran data serta metodologi :</p> <p>tulisan ini mempunyai kontribusi dalam perkembangan teori di bidang SIM Card Cloning</p> <p>4. Kelengkapan unsur kualitas penerbit :</p> <p>kelengkapan isi jurnal telah terpenuhi</p> <p>5. Indikasi plagiasi :</p> <p>belum ditemukan indikasi plagiasi dalam tulisan ini</p> <p>6. Kesesuaian bidang ilmu :</p> <p>terdapat konsistensi dalam penulisan artikel dengan bidang riset penulis</p>
-----------------------------	--

Yogyakarta, 4 Juli 2017
 Reviewer 1/2 *


 ERIK IMAN H.U

Nama : Dr. Erik Iman Heri Ujianto, M.Kom.
 NIP/NIY : 110999035
 Bidang Ilmu : Ilmu Komputer
 Jabatan Akademik : Lektor Kepala
 Unit Kerja : Fakultas Bisnis & Teknologi Informasi
 Universitas Teknologi Yogyakarta

*dinilai oleh dua Reviewer secara terpisah
 ** coret yang tidak perlu
 *** nasional/ terindeks di DOAJ, CABI, Copernicus